# プラズマ波動計測のためのマイクロ波散乱系の評価

**園田, 義人** 九州大学大学院総合理工学研究科エネルギー変換工学専攻

村岡, 克紀 九州大学大学院総合理工学研究科エネルギー変換工学専攻

**赤崎,正則** 九州大学大学院総合理工学研究科エネルギー変換工学専攻

https://doi.org/10.15017/17489

出版情報:九州大学大学院総合理工学報告.1(1), pp.49-55, 1979-10-09.九州大学大学院総合理工学 研究科 バージョン: 権利関係:

## プラズマ波動計測のためのマイクロ波散乱系の評価

## 園田義人・村岡克紀・赤崎正則 昭和54年7月21日 受理

### Assessments of a Microwave Scattering System for the Plasma Wave and Turbulence Measurements

## Yoshito SONODA, Katsunori MURAOKA and Masanori AKAZAKI

The problems associated with the microwave scattering technique for the plasma wave and turbulence measurements have been pointed out as being the difficulties (i) of estimating the absolute values of the electron density fluctuations from the scattering data, and (ii) of extending the measurable wave-number regions beyond  $k\lambda_D \geq 0.05$ . Based on the detailed studies using the Langmuir probe and the recent development of the microwave technique, we have proposed the ways to overcome the above difficulties (a) by absolutely-calibrating the microwave scattering system against the known plasma density fluctuations, and (b) by assessing the most favourable scattering system.

A preliminary measurement is made of the density fluctuations in the current-driven ion wave of a plasma.

#### 1. まえがき

電磁波によるプラズマ計測法の中で、マイクロ波 (周波数 f $\simeq$ 10 $\sim$ 150 G H<sub>z</sub>) 散乱法は、コヒーレントな 電磁波のプラズマによる、いわゆる協同散乱 (collective scattering,  $\alpha \equiv 1/k\lambda_D \geq 1$ , ここで k は波動又 は乱れの波数—後述—の絶対値で、 $\lambda_D$  はデバイ長を示 す)を利用する計測法である。その散乱スペクトル強 度は、電子密度の変動が熱的ゆらぎによる場合は、イ オン温度、電子温度、電子密度等と関連したプロファ イルを、一方熱的ゆらぎ以上 (supra-thermal)の電 子密度変動が存在する場合は、そのスペクトル強度分 布に関連したプロファイルを示す<sup>1</sup>.

実験室プラズマへのマイクロ波散乱計測法の適用 は<sup>20</sup>,従来,後者すなわちプラズマ波動または乱れに よる熱的ゆらぎ以上の電子密度変動の検出に限られて きたが,それは散乱波が微弱なために,強い密度変動 のみが検出可能であることに起因する.一方,最近の 研究で,磁場閉じ込めプラズマの加熱・保持特性が,

エネルギー変換工学専攻

プラズマ波動・乱れに支配されていることが明らかに なるにつれ,波動・乱れの直接測定への要求が強くな り、マイクロ波散乱技術の確立が要望されている.

しかるに、従来のマイクロ波散乱によるプラズマ計 測は、次の点で大きな制約を受けてきた.すなわち、

(i) 散乱電磁波の 絶対値の較正法が 確立して いない ため、加熱・保持特性とプラズマ波動・乱れの関係を 定量的に議論することが困難であること、(ii) 波動の スペクトル計測領域が長波長 ( $k\lambda_D \leq 0.05$ ) に限られ、 乱れの全スペクトルに亘って一般的な議論を行なうこ とが困難であること、である.

本研究は、最近のマイクロ波技術、及び静電探針に よるプラズマの詳細な測定技術をもとに、上記諸問題 の解決を図ることを目的として、マイクロ波装置の技 術的検討及び陽光柱プラズマ中のコヒーレントなイオ ン音波の検出結果から、上記(i)、(ii)の問題を考察 したものである.

2. マイクロ波散乱法の構成と適用条件1)・3)・4)

プラズマ中に入射した単色平面電磁波 ( $\vec{k}_i, \omega$ ) が電

子密度のゆらぎにより散乱されるとき,散乱角 $\theta$ に位置する立体角 4.0,中心角周波数  $\omega_s$ ,帯域幅  $4\omega_s$ の理想的受信機で受信される 全パワーは次式で与えられる<sup>1</sup>.

$$P_{s}(\vec{k},\omega) = p_{i}\sigma_{T}n_{e}V_{s}S(\vec{k},\omega)\Delta\omega\frac{\Delta\Omega}{4\pi}$$
(1)

ここで,

$$\vec{k} = \vec{k}_s - \vec{k}_i, \ k \equiv |\vec{k}| \simeq 2k_i \sin \frac{\theta}{2}$$

 $\bar{k}_s$ : 散乱波数ベクトル

 $\omega = \omega_s - \omega_i$ ,  $\Delta \omega = \Delta \omega_s$ 

$$p_i = \frac{1}{2} \varepsilon_0 |\vec{E}_0|^2 c$$
 (入射電界ベクトル $\vec{E}_0$ による  
パワー束),  $c$ は光速

$$\sigma_{r}\equiv r_{e}^{2}(1-\sin^{2} heta\cos^{2}\phi)$$
(トムソン散乱断面積) $r_{e}=2.82 imes10^{-15} ext{m}$ :電子古典半径

- $\phi: \vec{k}_i \geq \vec{k}_s$ の張る面と入射電界ベクトルのなす
  - 角度
- n<sub>e</sub>:平均電子密度
- Vs: 散乱体積

$$S(\vec{k},\omega) = \lim_{T,V \to \infty} \frac{2}{TV} \cdot \frac{\langle |\tilde{n}_e(\vec{k},\omega)|^2 \rangle}{n_e}$$
(2)

式 (2) の  $S(\vec{k},\omega)$  はプラズマの動的形状因子と呼 ばれ, プラズマの内部状態, すなわち熱力学的性質な いしは乱れ状態を規定する量である.式 (1) で  $p_i$ ,  $\sigma_T$ ,  $n_e$ ,  $V_s$ , 4.9 が既知であれば,  $P_s(\vec{k},\omega)$ を測定す ることにより  $S(\vec{k},\omega)$  が求まる.

 $S(\vec{k},\omega)$  は  $k\lambda_D \leq 1$  により、プラズマの異なる性質 を示す.実験室プラズマのマイクロ波散乱の目標は、 既述のように  $k\lambda_D \leq 1$  領域の協同散乱により、プラズ マ波動ないし乱れを計測することである.

マイクロ波散乱実験を行なう際には、次の諸条件が 満たされなければならない.

- (i) 入射電磁波がプラズマを乱さないこと.
- (ii) プラズマ中をマイクロ波が伝播可能であること、すなわち、非磁化プラズマに対し、ω<sub>i</sub>,ω<sub>s</sub>
  ≫ω<sub>pe</sub> であること(ただし、ω<sub>pe</sub>:電子プラズ マ角周波数).
- (iii) プラズマからの放射(主として制動放射)が
  マイクロ波散乱パワーに比べて十分小さいこと。
- (iv) 散乱波のパワーが 検出器により 十分な S/N

比で受信可能であること、すなわち、 $P_s(\vec{k}, \omega)$   $\gg (NEP)_d$  (ただし、 $(NEP)_d$ : 検出器の等価 雑音).

 (v) 波数分解能が十分とれるよう,受信アンテナ はフランホーファ条件<sup>50</sup> R>2D<sup>2</sup>/λ<sub>s</sub>(ただし, D: 散乱領域の同位相面最大長さ, λ<sub>s</sub>: 散乱波 波長)を,また照射幅 l は l≫ λ/2(ただし, λ: 波動又は乱れの波長)を満すこと.

式 (1) に於て,  $p_i$ ,  $\sigma_T$ ,  $V_s$ , 42 は実験条件により決定される因子で, プラズマの状態 ( $n_e$ ,  $T_e$ 等) と併せて, 上記の諸条件(i)~(v) を満足するように決定しなければならない. ところで, 条件(ii) により, 測定できるプラズマ電子密度に上限(例えば, 70 GH<sub>2</sub> では 10<sup>19</sup>m<sup>-3</sup> 程度以下) である. また, (iii), (iv) に関連して, 散乱パワーが検出可能な値となるように,  $p_i$ ,  $V_s$ , 42 を十分大きくとる必要がある. ただし,  $V_s$ , 42 は空間分解能やフランホーファ条件等と背反関係にあるため, それぞれ許容限度がある. また, 受信アンテナホーンの指向性の性能による制約も考慮しなければならない.

一方,式 (1),(2) より  $< |\tilde{n}_e(\bar{k},\omega)|^2 >$ が探針測 定により求まれば,散乱データの絶対較正が可能であ ることがわかる.

以上の考察から, 我々は  $P_i, V_s, 42$  及び条件(v) の吟味のため, マイクロ波ハードウェアの技術的検討 と実験を行なつた.

3. マイクロ波散乱測定系に関する技術的検討

3.1 マイクロ波散乱測定系の構成

マイクロ波散乱実験に必要な構成要素は, (i)マ イクロ波発生部(ii)伝送・集束投射部(iii)散乱波 受信・伝送部,及び(iv)検出部の4部である.

(i) マイクロ波源は、できるだけ大出力のものが 望ましい. 最近, EIO (Extended Interaction Oscillator) により,数 W 以上の出力が得られているが, 我々は保守の容易さ及び価格の点から,通常用いられ るクライストロンの中で出力の大なるものを用いた.

(ii) 伝送・集束投射部は, 導波管, ベンド類と送 信ホーンより成るが, マイクロ波源と負荷の干渉を防 止するためのアイソレータ, 及びマイクロ波の基礎量 (周波数, 発振出力)のモニターのための測定器が加 わる.

(iii) 散乱波受信・伝送部は、入射波に対してある

決められた方向( k̄。方向) に散乱されたパワーを所 定の立体角で受信する受信ホーンと,それを検出器へ 導く導波管, ベンド類より成る.

(iv)検出部は、散乱マイクロ波の出力を周波数分 解し、記録信号として出力する部分である。検出方式 (周波数変換)は、ミキサーダイオード(G<sub>a</sub>A<sub>s</sub>ショ ットキーバリヤダイオード)による方式を採用し、局 発成分としては、装置の単純さから、マイクロ波源の パワーを一部分岐して用いるホモダイン法による受信 系を構成した。この方法では、高精度の周波数安定性 は要求されないので、装置が簡単になるが、一方、被 測定波動によっては(例えば、非対称スペクトルを持 つ場合)、他の局部発振器を用いるヘテロダイン方式 によらざるを得ない.

3.2 マイクロ波ハードウェアの検討

3.2.1 立体回路の検討

散乱用回路構成の基本は3.1 で述べた通りである が、本実験で準備した 35 GHz マイクロ波立体回路 系の構成と回路部品の挿入損失及びパワー伝送分布の 仕様データに基づく計算値を Fig.1 に示す.



Fig. 1 Microwave System



パワー発生・伝送回路は、クライストロン、アイソ レータ、方向性結合器、ベンド、送信ホーンより構成 した. 初段の方向性結合器はクライストロンの発振操 作のモニター及び周波数測定回路へのパワー分岐用で ある. 次段の方向性結合器は局発パワー分岐用であ る. 送信ホーン入口に伝送されるパワーの計算値は約 330 mW であるが、サーミスタを用いた実測値は約 190 mW 程度であつた. 実測値が計算値より低いの は、主に計算では立体回路素子及び導波管の接続部に よる減衰を考慮に入れていないことによる.

*p*<sub>i</sub> を可能な限り大きくするという観点からは, (i) 導波管の長さを必要最小限のものにする,(ii) アイソレータを取り除く,(iii) クライストロン発振 モニター回路は散乱実験時には取り除く,(iv) 局発 回路用方向性結合器の分岐度を必要最低限まで押え る,ことなどが考えられる.(i)については,本装 置では立体回路素子の寸法,配置を考えると最小限に 近い.(ii)については,立体回路からの反射が無視 できることが確認できれば問題ないが,一般にこれは 難しく,また実験時に不測のノイズが入ることもある ので,必要パワーに限界が来たときのみ取り外すこと が望ましい.(iii)は,導波管切換器(挿入損 0.3dB) の採用により解決できる.(iv)については((c)局 発伝送回路の評価,で)後述する.

(b)受信パワー伝送回路(受信ホーンからミキサ ーまで)の評価

受信パワー伝送回路は、受信ホーン、ベンド、アイ ソレータ、マジックT、ミキサーより成り、これらの 総合伝送損は約7dB である.本回路で前段、後段の 2個のアイソレータは、それぞれマジックTからの反 射及びミキサーからの反射を防止するためのものであ るが、そこでの損失が問題となり信号検知が困難なと きは取り除いて使用する.

(c) 局発伝送回路(方向性結合器からミキサーまで)の評価

局発伝送回路は、方向性結合器から減衰器、マジッ クTを経てミキサーに至る、方向性結合器は、局発パ ワーに余裕がある場合は、測定アームに、より大きな パワーを伝送するよう、10 dB より小さな分岐度にし た方が良い、また、局発パワー増大のためには、クラ イストロンモニター回路用分岐と入れ換えた方が望ま しい. (ただし、導波管切換器使用のときは、この必 要はない.) なお、本実験では、局発成分パワーの調 整 により ミキサーダイオード検波能力の向上(最適化)を図っているが,局発パワーが十分に確保できない場合,変換損失をより小さく押えるためには,ミキサーにバイアス回路を採用しなければならない.

3.2.2 電磁ホーンアンテナの検討

(a)放射パターン測定方法

本実験で準備した電磁ホーン(角錐形及び石英レン ズ付円錐形)の外形及び放射パターン測定法の概略を Fig. 2 に示す. 同図のように,ホーンと測定用導波 管(サーミスタマウントに固定した. WRI-320型, 内径 7.112×3.555 mm)との距離 Lを設定し,ホー ン中心軸から水平方向(E方向)あるいは垂直方向 (H方向)に距離 r だけ測定用導波管を移動して,各 点での受信電力 Pを測定して放射パターンを求めた.





#### (b) 測定結果と検討

各ホーンに対する 放射パターンの 測定結果の 一部 (35 GH<sub>2</sub>, E面パターン)を Fig. 3(a), (b) に示す. これらの図より,半値幅 (FWHM) 特性及 びピーク 値特性を求めると Fig. 4 となる. ただし,パターン のみかけ上の半値幅に対し,測定導波管の分解能約 7 mm を考慮して,真の半値幅  $d_{0}^{2} = (d^{2} - 7^{2})^{1/2}$ を計 算した.半値幅特性より,ホーンからの任意の距離 L におけるビームの 拡がり  $d_{0}$ , すなわち 照射幅が求ま り,これから空間分解能や散乱体積等を評価すること もできる.

本実験に於て、送信ホーンに関する条件を吟味する と、例えば 60° 散乱の場合、送信ホーンと散乱中心の 距離は約 180 mm で、そのときの照射幅は約 30 mm である. この照射幅で十分な波数分解能 (2. の (v) に既述)の得られる被測定波の波長  $\lambda$  は  $\lambda \ll 60$  mm となり、後述のプラズマのパラメータ及びプラズマ空



Fig. 3 (a) Radiation Pattern (without lens)



Fig. 3 (b) Radiation Pattern (with lens)

間(放電管内径約 100 mm)でのイオン音波を測定す るには適当な大きさである.また、散乱中心と受信ホ ーンの距離 R は約 180 mm で、一方フランホーファ領 域の指標  $l^2/\lambda \simeq 105$  mm で、 $l^2/2\lambda < R < 2l^2/\lambda$ のフ レネル領域とフランホーファ領域の遷移領域にある. 散乱受信検波出力 S/N 比が十分であれば、 $R > 2l^2/\lambda$ の領域まで離すことが望ましいが、半値幅特性から分 るように、さらに受信ホーンを離すと、l も比例して 増大し、条件はかえって悪化する.その対策として、 受信ホーンのビームをレンズで絞ること、あるいは受



Fig. 4 FWHM and Peak Value

信ホーンを大きくして指向性を増すことが考えられる が,現状では,プラズマ散乱実験の要請に十分叶った マイクロ波収束技術は未開拓で,開発,研究が必要と 思われる.

**Fig. 4** より、ホーンの利得 *G*、実効面積 *A*<sub>e</sub>、近似 積分電力 *P*<sub>t</sub> —ただし、*G*=10 log {41230/( $\theta_e \times \theta_h$ )},  $\theta_e = 2 \tan^{-1}(d_{0e}/2L), \theta_h = 2 \tan^{-1}(d_{0h}/2L), d_{0e}, d_{0h}$ はそれぞれ *E* 面、*H* 面での半値幅、*A*<sub>e</sub> =  $\lambda^2 G/4\pi$ , *P*<sub>t</sub> = *P*<sub>m</sub>*d*<sup>2</sup>/*s*, *s* は導波管断面積一を求めた値を **Fig. 5** に示す、同図で、*L* ≤ 150 mm に於て、測定値が大 きく変化しているのは、ホーンの近接効果によるもの



Fig. 5 Gain, Total Power and Effective Area

である. (ホーンのフレネル領域境界は角錐形で 197 mm, 円錐形で 143 mm である.)

以上の測定をもとに、一例として、散乱角 60° での イオン波乱流測定時の信号検出能力を考察する.  $\theta = 60^{\circ}, f = 35 \text{ G H}_z$ に対して、 $k = 0.73 \times 10^{-3} \text{m}^{-1},$ 乱れ の強さにカドモチェフ理論値を用いれば  $S(k) \simeq 1.5 \times 10^8$  であり、また  $R \simeq 0.18$  m とすれば、照射幅 0.03 m、 $V_s \simeq 5.4 \times 10^{-5} \text{m}^3, p_i \simeq 167 \text{ W/m}^2, 4.9 \simeq 8.0 \times 10^{-2}$ で、 $\sigma_T = 7.9 \times 10^{-30} \text{ m}^2$ を考慮して、式(1) より

$$P_s \simeq 1.1 \times 10^{-7} \mathrm{W} \tag{3}$$

となる. これは,等価維音温度を常温の 100 倍程度に 見積り,帯域幅 150 MH<sub>z</sub> としたときの受信機の等価 入力雑音電力  $P_n \simeq 1.2 \times 10^{-10}$  W に比較して十分大き く,検出可能な範囲にある.

以上の考察より, 現ホーンアンテナ装置はイオン音 波測定信号を検出可能であるが, 空間分解能とフラン ホーファ条件を良くするために, ホーンの指向性の向 上をはかる必要があると思われる.

#### 4. マイクロ波散乱によるイオン音波の測定

#### 4.1 実験装置と方法

散乱計測を行なったプラズマ装置の概略を Fig. 6 に示す.測定対象プラズマは、熱陰極型直流放電の陽 光柱プラズマである.放電管は内径約 0.1 m, 全長1 m, 電極間隔は約 0.6 m で, 陰極前面約 0.03 m の ところにメッシュグリッドを設置し,管内には,軸方 向及び 径方向に 可動な 静電探針を 各 1 本設置してい る.作動気体はアルゴンで,圧力  $p \simeq 5.1 \times 10^{-3}$  Torr, 放電電流  $I_d \simeq 400$  mA の場合,電子温度  $T_e \simeq 2.4$ eV,電子密度  $n_e \simeq 3.1 \times 10^{16}$  m<sup>-3</sup> であつた.これら の値に対し,イオン音波速度  $c_s \simeq 2.4 \times 10^3$  m/sec,



イオンプラズマ角周波数  $\omega_{pi} \simeq 3.7 \times 10^7 \text{ rad/sec}, 電$  $子プラズマ角周波数 <math>\omega_{pe} \simeq 9.9 \times 10^9 \text{ rad/sec}, デバイ$  $長 <math>\lambda_D \simeq 6.5 \times 10^{-5} \text{ m}, \quad$ 電子熱速度  $v_{the} \simeq 6.5 \times 10^5$ m/sec, 電子ドリフト速度  $v_{de} \simeq 2.8 \times 10^4 \text{ m/sec}$  と なる.ただし、 $v_{de}$  の計算にはプラズマ直径を 0.06 m と仮定した. ここで  $v_{de} > c_s$  が成立し、 $T_e \gg T_i$  と 考えられることから、プラズマ中に電流駆動型イオン 音波不安定が生じていると予想される.

なお、2. で述べた条件 (iv) に関して、本実験パラ メータでは、電子・イオン衝突による 制動放射  $P_{bel}$  $\simeq 10^{-19}$  W,電子・中性粒子衝突による制動放射  $P_{ben}$  $\simeq 10^{-21}$  W の程度で散乱パワー式 (3) に比べ十分小 さい.

次に, 散乱測定系は Fig. 6 に示す如く, プラズマ 中の軸方向の波動を検出するように, 入射角, 散乱角 を設定し, 入射波はその電界方向が放電管軸に垂直に なるように投射した. 一方, 受信ホーンは, 3. の議論 をもとに, 各部品の性能・幾何学的形状による制約と 散乱波パワー強度を考慮して, フレネル・フランホー ファ遷移領域に設定した.

ミキサー出力は、前置増幅器(利得 40 dB,1 k H<sub>2</sub>~ 150 M H<sub>2</sub>、変換損失約 10 dB) で増幅した後、周波数 分析器でスペクトルを測定し、X-Yレコーダで記録 した. 周波数分析器の帯域幅は 3 k H<sub>2</sub> に設定した. ミキサーから増幅器に至る変換損失は約 15.5 dB で あり、この条件のとき式(3)での計算散乱受信パワー  $10^{-7}$ W に対する増幅器出力は、信号電力が  $10^{-4}$ W で あるのに対し、雑音電力は  $10^{-7}$ W 程度で信号検出可 能である.

また,静電探針の浮遊電位変化の出力を周波数分析 器で観測し,散乱波形と共に記録した.

#### 4.2 結果と検討

散乱波の周波数分析測定結果の一例を Fig. 7 に示 す. 同図には静電探針の浮遊電位変化のスペクトル分 析波形も併せて示している. 2. で明らかにしたよう に、Fig. 7 の散乱及び静電探針の信号の対応から, 静電探針による波動の絶対測定を用いて散乱データを 較正することは可能である. 散乱波信号には,それぞ れ、46 k H<sub>2</sub>,92 k H<sub>2</sub>,135 k H<sub>2</sub> 付近にピークがあ り、散乱角を変えるとこれらのピークは高さと幅が変 化する. 例えば,135 k H<sub>2</sub> の場合のピーク値と散乱 角の関係は Fig. 8 のようになる. 上記3つの周波数 についての Fig. 8 と同様の図に於て、ピーク値を示







す散乱角より k を求めて,  $\omega - k$  分布を画くと Fig. 9 を得る. Fig. 9 の図中の縦と横の棒は, それぞれ Fig. 7 等から求めた周波数の半値幅と, Fig. 8 等か ら求めた波数の半値幅を示している. この図から低周 波に対する波数分解能が低下していることがわかる.

**Fig. 9** から  $\omega/k \simeq (1.8 \sim 1.2) \times 10^3$  m/sec が得ら れ,  $c_s \simeq 2.4 \times 10^3$  m/sec との差をイオンドリフト速 度とみなすと  $v_{dt} \simeq (0.6 \sim 1.2) \times 10^3$  m/sec と評価さ れる. この値は電子, イオンの移動度から求めた値と 矛盾しない.以上の分散関係等の考察により,マイク ロ波散乱によって検知した波は離散的に発生している イオン音波と結論づけることができる. したがって, 現マイクロ波装置によりプラズマ波動の計測が可能で あることが示 された が,より高精度の測定のために は,波数分解能に改善の余地があることが明らかとな った.

5. あとがき

本報告では、従来より採用されてきたマイクロ波散 乱システムの検討を行ない、測定波数拡大のための改 善の方法(パワー伝送損失の最小化や、散乱体積、空 間分解能及び波数分解能等を考慮した送受信アンテナ ホーンの性能の選定等)を指摘した.さらに、陽光柱 プラズマを対象として、現システムで散乱測定を行な った結果、高精度測定のためには波数分解能に改善の 余地はあるが,波動の測定にマイクロ波散乱が有力な 手段であり,また散乱データの絶対較正が可能である ことを明らかにした.

なお、70 G H<sub>z</sub>、150 G H<sub>z</sub> の両マイクロ波装置を用 いた散乱測定についても、検討を進める予定である.

本研究を行なうに当り,名大工学部築島隆繁教授と 同研究室の方々,九大応力研河合良信助教授及び理研 石井成行博士<sup>6)</sup>より有益な検討,助言をいただいた. 記して謝意を表する.

#### 参考文献

- 1) D. E. Evans and J. Katzenstein: Rep. Prog. Physics, **32**, 207 (1969).
- A. Mase and T. Tsukishima: Phy. Fluids, 18, 464 (1975).
- H. R. Griem and R. Lovberg: Method of Experimental Physics, Vol. 9, Part A (1970).
- 核融合プラズマ診断研究会:核融合プラズマ診断の現状 (1977).
- 5) R. C. Hansen: Microwave Scanning Antennas, Vol. 1 (1964).
- 6) 石井, 原: 理研報告, 54, 126 (1978).